Se	Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/721,598	SHEN ET AL	
Examiner	Art Unit	
Hanh V. Tran	3637	

	SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
108	56.3 56.1	3/19/2006	н∨т	
	57.12			
	51.11			
269	20 266			
	296			
	309			
	310			
269	900	3/19/2006	HVT	
All	Updated	8/30/2006	HVT	
All	Updated	2/5/2007	HVT	
		•		
				

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner

	DATE	EXMR
East text search using various key words	3/19/2006	HVT
·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		